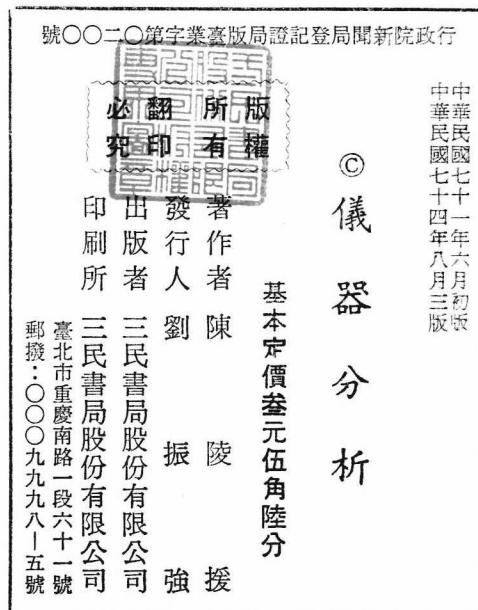


儀器分析

陳陵援著

科學技術叢書 / 三民書局印行





編 輯 大 意

本書根據教育部於65年6月頒訂之五年制工業專科學校化學工程科課程標準編著，為專科以上學校化工科系，儀器分析課程第四學年上學期教學之用。內容大部份為編者六年來，教授此課程之資料。再配合分析儀器之發展現況，編輯成書。

為使本書能適合教學之用，編輯時注意以下數點：

1. 避免各儀器規格及構造的詳細說明。也不詳細介紹實驗的細節，對各種儀器的構造及使用，只做原理性介紹。
2. 因本書以化工科系學生為對象，討論各種儀器之原理時，儘量避免涉及深奧的理論。以深入淺出的方法，使讀者對儀器的原理有原則性的了解。如讀者對儀器的原理，有更大興趣，則須參考更專門的書籍。
3. 本書完全不討論儀器內部電子電路之細節。
4. 本書內容儘量求廣泛，以符合部頒課程標準的精神。常用的儀器均做原理性介紹。
5. 本書之內容適合做二至三學分課程的教材。編輯時以學生有大專普通化學、普通物理及分析化學的基礎。

本書編輯期間，蒙成功大學化工系同學對教材提供意見，謹誌謝忱。三民書局多方協助使此書順利出版，一併誌謝。

儀器分析 目次

第一章 緒論

| | |
|--------------------|---|
| 1-1 儀器分析簡介..... | 1 |
| 1-2 古典分析和儀器分析..... | 3 |

第二章 層析分析

| | |
|---------------------|----|
| 2-1 基本原理..... | 5 |
| 2-2 濾紙與薄層層析..... | 7 |
| 2-2-1 濾紙層析..... | 7 |
| 2-2-2 薄層層析..... | 9 |
| 2-3 柱狀層析..... | 10 |
| 2-4 離子交換層析..... | 13 |
| 2-4-1 離子交換樹脂..... | 13 |
| 2-4-2 離子交換層析分析..... | 15 |
| 2-5 分子篩與分子篩層析..... | 17 |
| 2-6 液體層析和液體層析儀..... | 18 |
| 2-6-1 溶劑和溶劑的流動..... | 18 |
| 2-6-2 試料注入部分..... | 20 |
| 2-6-3 分離柱..... | 21 |
| 2-6-4 偵檢器..... | 23 |
| 2-6-5 記錄器..... | 24 |

2 儀器分析

| | |
|-----------------------|----|
| 2-7 氣體層析和氣體層析儀..... | 25 |
| 2-7-1 携行氣體的選擇及流動..... | 26 |
| 2-7-2 分離柱..... | 26 |
| 2-7-3 試料注入部分..... | 28 |
| 2-7-4 偵檢器..... | 30 |
| 2-8 氣體層析儀的應用..... | 33 |
| 2-8-1 氣體層析儀的定性分析..... | 33 |
| 2-8-2 氣體層析儀的定量分析..... | 35 |

第三章 光譜學的基本原理

| | |
|-------------------|----|
| 3-1 電磁波光譜..... | 39 |
| 3-2 量子化與能階..... | 41 |
| 3-3 電磁波的共振吸收..... | 42 |
| 3-4 比耳定律..... | 44 |
| 3-5 分光光度計..... | 47 |
| 3-6 感度和解析能力..... | 48 |

第四章 紫外光和可見光吸收光譜儀

| | |
|------------------------------|----|
| 4-1 基本原理..... | 51 |
| 4-2 光譜儀的構造..... | 52 |
| 4-2-1 光 源..... | 52 |
| 4-2-2 分光裝置..... | 53 |
| 4-2-3 試料槽..... | 55 |
| 4-2-4 偵檢器..... | 55 |
| 4-2-5 幾種常見的可見光和紫外光分光光度計..... | 59 |
| 4-3 定量分析..... | 61 |

| | |
|---------------------|----|
| 4-3-1 一般原則..... | 62 |
| 4-3-2 溶劑的影響..... | 65 |
| 4-3-3 校正曲線..... | 67 |
| 4-4 紫外線光譜和分子構造..... | 68 |

第五章 紅外線吸收光譜儀

| | |
|------------------------|----|
| 5-1 基本原理..... | 73 |
| 5-2 紅外線吸收光譜儀的構造..... | 76 |
| 5-2-1 光 源..... | 76 |
| 5-2-2 分光裝置..... | 77 |
| 5-2-3 試料的放置..... | 77 |
| 5-2-4 偵檢器..... | 81 |
| 5-2-5 光譜儀..... | 82 |
| 5-3 紅外線光譜和分子構造..... | 85 |
| 5-3-1 紅外線光譜表..... | 85 |
| 5-3-2 有機分子紅外線光譜分析..... | 87 |
| 5-4 利用紅外線吸收的定量分析..... | 90 |

第六章 雷曼光譜儀

| | |
|----------------------|----|
| 6-1 基本原理..... | 95 |
| 6-1-1 雷曼效應..... | 95 |
| 6-1-2 雷曼光譜..... | 96 |
| 6-2 雷曼光譜儀的構造及使用..... | 97 |
| 6-2-1 儀器構造..... | 97 |
| 6-2-2 試料的安置..... | 98 |
| 6-3 雷曼光譜與分子構造..... | 99 |

4 儀器分析

| | |
|----------------|-----|
| 6-4 偏極化測定..... | 102 |
|----------------|-----|

第七章 火焰分析法

| | |
|----------------------------|-----|
| 7-1 基本原理..... | 107 |
| 7-1-1 火焰的結構和溫度..... | 107 |
| 7-1-2 火焰發射光譜儀和原子吸光光譜儀..... | 109 |
| 7-1-3 分析時火焰的選擇..... | 114 |
| 7-2 儀器構造..... | 115 |
| 7-2-1 燃燒器..... | 115 |
| 7-2-2 原子吸光源..... | 119 |
| 7-2-3 分光裝置和偵檢器..... | 120 |
| 7-2-4 試料之放置..... | 121 |
| 7-3 定性分析..... | 121 |
| 7-4 定量分析..... | 122 |
| 7-4-1 校正曲線..... | 122 |
| 7-4-2 標準試料之加入..... | 122 |
| 7-5 實驗誤差的由來..... | 123 |
| 7-6 光焰分析法的應用..... | 124 |

第八章 發射光譜儀

| | |
|--------------------|-----|
| 8-1 基本原理和儀器構造..... | 127 |
| 8-2 激發試料的方法..... | 130 |
| 8-2-1 電弧法..... | 131 |
| 8-2-2 電花法..... | 133 |
| 8-2-3 磁感應法..... | 135 |
| 8-2-4 其他激發方法..... | 137 |

| | |
|----------------------|-----|
| 8-3 定性分析..... | 139 |
| 8-4 定量分析..... | 140 |
| 8-4-1 電極棒..... | 142 |
| 8-4-2 試料的安置..... | 142 |
| 8-4-3 標準試料和校正曲線..... | 143 |

第九章 螢光光譜儀

| | |
|----------------------|-----|
| 9-1 基本原理..... | 145 |
| 9-1-1 螢光光譜和磷光光譜..... | 145 |
| 9-2 儀器構造..... | 147 |
| 9-2-1 分子螢光光譜儀..... | 147 |
| 9-2-2 原子螢光光譜儀..... | 143 |
| 9-3 定量分析..... | 149 |
| 9-4 螢光光譜和分子構造..... | 151 |

第十章 旋光計與折光計

| | |
|--------------------------|-----|
| 10-1 基本原理..... | 155 |
| 10-1-1 光的偏極化及物質的旋光性..... | 155 |
| 10-1-2 光的折射及物質的折射率..... | 157 |
| 10-1-3 旋光計和折光計..... | 159 |
| 10-2 儀器構造..... | 160 |
| 10-2-1 旋光計的構造..... | 160 |
| 10-2-2 折光計的構造..... | 162 |
| 10-3 定性和定量分析..... | 164 |

第十一章 X-射線分析法

| | |
|-------------------------------|-----|
| 11-1 基本原理..... | 167 |
| 11-1-1 X-射線的發生 | 167 |
| 11-1-2 物質的X-射線光譜 | 171 |
| 11-2 X-射線分析儀器及其構造 | 171 |
| 11-3 X-射線的分光晶體 | 174 |
| 11-3-1 X-射線的繞射現象和布拉格繞射率 | 174 |
| 11-3-2 分光晶體..... | 175 |
| 11-4 偵檢高能量射線的計數器..... | 177 |
| 11-4-1 離子化室..... | 177 |
| 11-4-2 盖格計數器..... | 178 |
| 11-4-3 比例式計數器..... | 179 |
| 11-4-4 閃光計數器..... | 179 |
| 11-5 X-射線螢光分析 | 181 |
| 11-5-1 X-射線螢光之發生和偵檢 | 181 |
| 11-5-2 定性及定量分析..... | 182 |
| 11-6 電子線探測管..... | 184 |
| 11-7 X-射線繞射及晶體分析 | 185 |
| 11-7-1 X-射線繞射儀 | 185 |
| 11-7-2 粉末繞射分析..... | 187 |

第十二章 放射化學分析

| | |
|------------------------|-----|
| 12-1 放射性物質和放射線..... | 191 |
| 12-1-1 同位素和放射性同位素..... | 191 |
| 12-1-2 放射線..... | 192 |
| 12-1-3 放射性效應..... | 192 |
| 12-1-4 核反應..... | 194 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 12-2 應用放射性物質的化學分析..... | 199 |
| 12-2-1 儀器構造和試料準備..... | 196 |
| 12-2-2 標誌化合物及其在分析上的應用..... | 197 |
| 12-3 中子活化分析..... | 200 |

第十三章 核磁共振儀

| | |
|-------------------------|-----|
| 13-1 基本原理..... | 203 |
| 13-1-1 磁感應..... | 203 |
| 13-1-2 磁場中的原子核..... | 204 |
| 13-1-3 磁核共振光譜的發生..... | 205 |
| 13-2 核磁共振光譜和有機分子構造..... | 207 |
| 13-2-1 化學位移..... | 207 |
| 13-2-2 自旋耦合..... | 212 |
| 13-2-3 核磁共振光譜..... | 215 |
| 13-3 核磁共振儀及其應用..... | 220 |
| 13-3-1 核磁共振儀的構造..... | 221 |
| 13-3-2 試料準備..... | 222 |
| 13-3-3 核磁共振光譜儀的應用..... | 223 |

第十四章 質譜儀

| | |
|---------------------------|-----|
| 14-1 基本原理..... | 225 |
| 14-1-1 帶電體在磁場和電場中的運動..... | 225 |
| 14-1-2 化合物的離子化..... | 226 |
| 14-1-3 離子的偵檢..... | 228 |
| 14-1-4 物質的質譜..... | 229 |
| 14-2 質譜儀的構造..... | 232 |

| | |
|---------------------|-----|
| 14-2-1 一般說明 | 232 |
| 14-2-2 磁場分離式質譜儀 | 234 |
| 14-2-3 四極體式質譜儀 | 237 |
| 14-2-4 飛行時間式質譜儀 | 238 |
| 14-3 質譜儀的應用 | 240 |
| 14-3-1 由質譜決定分子量和分子式 | 240 |
| 14-3-2 有機分子結構式的鑑定 | 243 |
| 14-3-3 定量分析 | 247 |

第十五章 熱分析法

| | |
|-------------------|-----|
| 15-1 热分析法概論 | 251 |
| 15-2 热重量法 | 252 |
| 15-2-1 基本原理 | 252 |
| 15-2-2 儀器構造及操作 | 254 |
| 15-2-3 热重量法的應用 | 255 |
| 15-3 示差熱分析法 | 256 |
| 15-3-1 基本原理 | 256 |
| 15-3-2 儀器構造及其操作原理 | 257 |
| 15-3-3 示差熱分析的應用 | 259 |
| 15-4 示差掃描量熱法 | 262 |
| 15-4-1 基本原理 | 262 |
| 15-4-2 儀器構造和操作原理 | 263 |
| 15-4-3 示差掃瞄量熱法的應用 | 265 |

第十六章 電化學分析法

| | |
|--------------|-----|
| 16-1 電化學基本原理 | 267 |
|--------------|-----|

| | |
|------------------------------|------------|
| 16-1-1 化學電池..... | 267 |
| 16-1-2 氧化電位..... | 268 |
| 16-1-3 濃度及錯離子形成對氧化電位的影響..... | 272 |
| 16-1-4 電化學在分析上的應用..... | 274 |
| 16-2 電位分析法..... | 275 |
| 16-2-1 參考電極..... | 276 |
| 16-2-2 電位測定分析..... | 280 |
| 16-2-3 離標計..... | 282 |
| 16-2-4 電位滴定..... | 283 |
| 16-3 電導分析法..... | 287 |
| 16-3-1 電解質溶液的電導..... | 287 |
| 16-3-2 電導計..... | 289 |
| 16-3-3 濃度分析..... | 292 |
| 16-3-4 電導滴定法..... | 292 |
| 16-4 電解分析..... | 296 |
| 16-4-1 電解反應及電解電壓..... | 296 |
| 16-4-2 定電壓電解分析..... | 298 |
| 16-4-3 電量分析法..... | 300 |
| 16-5 極譜分析..... | 301 |
| 16-5-1 極譜的發生..... | 301 |
| 16-5-2 極譜儀的滴汞極和試料槽..... | 304 |
| 16-5-3 極譜儀的應用..... | 306 |

2 儀器分析

- b. 輻射能的散射。
- c. 輻射能的發射。
- d. 雷曼效應。
- e. 可見光之折射率或色散。
- f. 旋光性。
- g. 螢光或磷光。
- h. 繞射現象。
- i. 核磁共振現象或電子順磁共振現象 (NMR 或 ESR)。
- j. 光電現象。

3. 電磁性質

- a. 標準氧化電位。
- b. 導電性。
- c. 介電常數。
- d. 磁感應性。

4. 熱學性質

- a. 物態變化時之溫度，如沸點、溶點、轉相點等。
- b. 反應熱或潛熱。
- c. 傳熱係數。

5. 核化學性質

- a. 放射性。
- b. 同位素之質量及自然存在之比例。

以上所列出的許多性質，並非由肉眼或其他的感官所能直接辨認的，必須利用許多新式的儀器。使用儀器精密的測量物質的性質以進行分析，稱為儀器分析。近年來電子工業的發展，設計出很多新式的儀器，使分析的精確度和靈敏度均巨幅提高。表 1-1 列出目前常用的儀器分析方法。

表 1-1 各種分析方法

| 以分析試料中所含元素為主 | 以分析試料中所含化合物為主 |
|--------------|---------------|
| 發射光譜分析法 | 核磁共振分析法 |
| 火焰分析法 | 紅外線吸收分析法 |
| 原子吸光分析法 | 質譜分析法 |
| 中子活化分析法 | X射線繞射分析法 |
| 電化學分析法 | 熱分析法 |
| X射線螢光分析法 | 電化學分析法 |
| 古典分析法 | 古典分析法 |

1-2 古典分析和儀器分析

古典分析是指不使用新式的儀器，只靠普通化學方法所做的分析。通常古典分析是將一物質先溶於溶劑中，再利用化學反應，將其中之各元素分開。再檢定各元素之含量，來決定物質的成分。有時也可將試料中各成分，用物理方法分開，再一一檢定其含量。通常古典分析所用分開各成分的方法，包括蒸餾、萃取、生成沉澱等。分開後量各成分的體積或重量，即可知其含量。此外，試管滴定也是古典分析中的重要方法。於某試料之溶液中，滴入已知量的某物質，例如於酸中滴入鹼。滴入的物質和試料中某成分會發生化學反應。當滴入物質使該成分反應殆盡時，試料就會變色或生其他可資識別的變化。由此變化可知滴定已達終止點。再由至終點時滴入物質之量，推知試料中某成分的含量。以上所述之古典分析方法，在一般分析化學課程中，都曾詳細介紹。

不論是試料的分離和度量，或滴定時對終點的尋求，都可以使用

4 儀器分析

儀器來做，就成為儀器分析。例如：用層析儀可分開試料中各成分，並一一檢定之；滴定時也可測量溶液的離標值，來決定滴定的終止點。這一類的儀器分析，基本上和古典分析並無分別，只是度量的更精確而已。除此之外，還有很多的儀器分析方法，利用新式儀器來測定試料中某成分的獨特性質，來決定該成分的含量。這樣的分析常可不必做分離的手續，直接將試料進行分析。分析後試料仍可保持完整，不會因分離手續而破壞。例如：紅外線吸收光譜之測定，試料就不會被破壞。將儀器分析和古典分析來比較，可歸納出下列特點：

1. 儀器分析的靈敏度和精確度都比古典分析高，不過很多古典分析中所用的分離步驟，儀器分析中也常用到。
2. 有些儀器分析法可避免試料的分解，分析後試料仍可保持完整。這最適合於貴重物品的分析。
3. 儀器分析在短短的時間內，能測出試料獨特的性質。常能得到古典分析所無法測出的資料。

習題

1. 那些物質的特性，可由儀器測出，而不須破壞該物質的試料？
2. 試述儀器分析之特點。

第二章 層析分析

2-1 基本原理

層析分析的主要作用，是將一混合物的試料，經過層析作用後，使其中各成份一一分開。再經適當的方法，檢定各成份的量，求出混合物試料的組成。

在做層析分析時，必須有一個固定相和一個流動相。固定相可是一種吸著劑，裝在很長的細管中；或是一張濾紙有吸附液體的作用。流動相則是氣體或液體溶劑。在進行分析時，流動相不斷的流過固定相。少量的試料注入流動相中，流動相即將注入的試料帶到固定相。因固定相有吸附作用，試料進入後立即被吸附。但是，試料只是注入一股後即停止，是以脈衝方式進入流動相中。所以，試料被固定相吸附後，流動相再繼續向前流過，就會將已吸附的試料，從固定相中沖出來。試料通常是混合物，其中各成分和固定相吸附時，其親合力各不相同。因此，當流動相欲將試料沖出時，各成分中親合力大者，較難被沖出，而親合力小者則沖出較容易。於是，試料中各成份吸附時親合力小者，先被流動相沖出；而親合力大者後被沖出，就達到了將試料中各成分分開的目的。各成分分開後，再用適當的偵檢方法，決定各成分是什麼化合物，以及有多少含量，以得到試料的定性分析或定量分析。

關於試料中各成分分開的情形，可再以圖 2-1 來說明。現假定有

一試料，其中含 *A* 和 *B* 兩種成分。*A* 成分和固定相吸附時，親合力較強；*B* 成分的親合力較弱。當試料初注入固定相時，*A* 和 *B* 二成分相合，是圖中最左邊的情形。注入後流動相繼續不斷的沖過固定相，也就是圖中所謂分離柱時，試料逐漸向右移動。親合力大的 *A* 漸漸滯後，而親合力小的 *B* 則漸漸超前，終至 *A* 和 *B* 二成分完全分開，就像圖 2-1 中最右邊的情形。

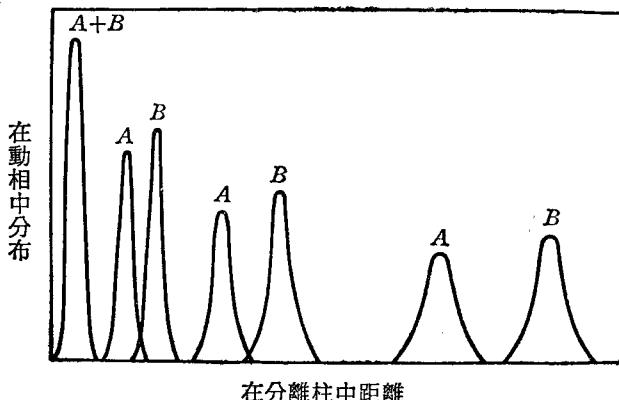


圖 2-1 兩物質在分離柱中的分離過程

A 和 *B* 分開後則應用適當的方法，將二者分別偵檢出來。偵檢的方法不外是利用二者不同的性質，如熱導度、吸收光譜等之不同，來鑑定 *A* 和 *B* 是什麼？含量多少？關於偵檢方法，因層析分析的種類不同而異。將在以後的章節中詳細介紹。

使用不同的物質做流動相和固定相，應得到不同的層析分析，適合分析各種不同的物質。例如：以化性安定的氣體，如氮氣為流動相，以氣體吸附劑，多孔性鋁氧填充在細管中為固定相。將試料氣化注入氮氣中，經固定相（即分離柱）分離後偵檢分析的方法，稱為氣體層析。如將流動相改為液體溶劑，試料注入後溶解於此溶劑中，送